第30回マイクロエレクトロニクス研究会プログラム 2018年11月10日

会場: TKP ガーデンシティ PREMIUM 仙台西口 ホール 8A

【基調講演】

13:00~13:45 「半導体テクノロジーへの期待と展望:これから20年先を見据えて」

東京大学 名誉教授 公益社団法人 応用物理学会 柴田 直

【特別講演】

13:45~14:30 「イメージセンサーの更なる進化」

ソニー株式会社 平山 照峰

14:30~14:45 休 憩

14:45~15:15 「3D-stacked CMOS イメージセンサ技術の次世代イメージング応用」

東北大学大学院工学研究科 山下 雄一郎

15:15~15:45 「欠陥由来の絶縁膜の信頼性劣化とその評価方法」

東北大学大学院工学研究科 朴 賢雨

15:45~16:15 「素晴らしい技術がなぜ新事業にならないのか?―総合情報戦のすすめ―」

日経BP社 望月 洋介

16:15~16:30 休 憩

【特別講演】

16:30~17:15 「ビックデータの活用によるメモリ製造革新」

東芝メモリ(株) 赤堀 浩史

17:15~18:00 「先進半導体センサ・デバイス開発プロジェクトの展開」

東北大学大学院工学研究科 ・未来科学技術共同研究センター 須川 成利

The 30th International Microelectronics Conference Program

Nov.10, 2018

Venue: TKP Garden City PREMIUM Sendai West, Hall 8A

[Keynote Speech] 13:00~13:45	"Prospects and Perspectives of Semiconductor Technology toward Twenty Years Ahead" Professor Emeritus, The University of Tokyo APEX/JJAP Tadashi SHIBATA
[Special Speech] 13:45~14:30	"The Further Evolution of Image Sensors" Sony Corporation
14:30 ~ 14:45	Break Teruo HIRAYAMA
14:45 ~ 15:15	"3D-Stacked CMOS image sensor technology for advanced imaging" Graduate School of Engineering, Tohoku University Yuichiro YAMASHITA
15:15~15:45	"Degradation of Insulator Reliability Caused by Defects and its Evaluation Method" Graduate School of Engineering, Tohoku University Hyeonwoo PARK
15:45~16:15	"Why does not a emerging technology become a new business?" Nikkei Business Publications, Inc. Yosuke MOCHIZUKI
16:15~16:30	Break
[Special Speech] 16:30~17:15	"Utilization of Big Data for Innovation in Semiconductor Memory Manufacture" Toshiba Memory Corporation Hiroshi AKAHORI
17:15 ~ 18:00	"Progress of the Advanced Semiconductor Sensor and Devices Project"
	Graduate School of Engineering and New Industry Creation Hatchery Center, Tohoku University Shigetoshi SUGAWA